

УКРАИНСКИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Том 28

№ 9

КИЕВ — 1983

УДК 537.228:535.51+535.56

О. Г. Влох, А. В. Царик, И. М. Некрасова

ОБ ЭЛЕКТРОГИРАЦИИ В КРИСТАЛЛАХ AgGaS_2 И CdGa_2S_4

Раньше [1—3] нами были опубликованы результаты исследования преломляющих, гиротропных, электро- и пьезооптических свойств широкозонных полупроводниковых кристаллов AgGaS_2 и CdGa_2S_4 . В настоящей работе экспериментально исследуются электрогириационные свойства [4, 5] тиогаллатов Ag и Cd. Прежде чем приступить к изложению результатов экспериментальных исследований, проведем фено-

менологический анализ линейной электротогиации в кристаллах с симметрией $\bar{4}2m$ и $\bar{4}$, которой обладают кристаллы AgGaS_2 и CdGa_2S_4 соответственно.

Обычно естественная оптическая активность кристаллов описывается при помощи скалярного параметра гирации [6, 7]

$$G = g_{ij}l_i l_j, \quad (1)$$

где g_{ij} — коэффициенты матрицы гирационного тензора, l_i, l_j — направляющие косинусы волновой нормали по отношению к кристаллофизической системе координат.

Параметр G связан с удельным вращением плоскости поляризации света ρ соотношением

$$G = \rho \lambda \bar{n} / \pi, \quad (2)$$

где λ — длина волны света, $\bar{n} = \sqrt{n_0 n_e}$, n_0, n_e — обычновенный и необыкновенный показатели преломления.

Для кристаллов с симметрией $\bar{4}2m$ и $\bar{4}$ с учетом электротогиации [4, 5] в общем случае соответственно имеем

$$G_{\bar{4}2m} = g_{11} \sin^2 \theta \cos 2\varphi + \gamma_{41} E \sin 2\theta \sin(\varphi - \varphi_E) + \dots, \quad (3)$$

$$\begin{aligned} G_{\bar{4}} = & \sin^2 \theta (g_{11} \cos 2\varphi + g_{12} \sin 2\varphi) + \sin 2\theta (\gamma_{41} \sin \varphi + \gamma_{51} \cos \varphi) E_x + \\ & + \sin 2\theta (\gamma_{51} \sin \varphi - \gamma_{41} \cos \varphi) E_y + (\gamma_{31} \sin^2 \theta + \gamma_{33} \cos^2 \theta) E_z + \dots, \end{aligned} \quad (4)$$

где γ_{ij} — компоненты тензора линейной электротогиации в матричной форме, θ — угол между кристаллофизическими осями Z и направлением волновой нормали, φ — угол между кристаллофизическими осями X и проекцией волновой нормали на плоскость XY , φ_E — угол между осью X и направлением электрического поля в плоскости XY , E_x, E_y, E_z — компоненты электрического поля E . Электротогиационные свойства кристаллов с симметрией $\bar{4}2m$ проявляются только в том случае, если поле E направлено в плоскости XY , поэтому для сокращения записи в (3) учтено, что $E_x = E \cos \varphi_E, E_y = E \sin \varphi_E, E_z = 0$.

Частный случай ($E_x = E, \varphi_E = 0$) описания линейной электротогиации в кристаллах с симметрией $\bar{4}2m$ рассматривался раньше инвариантным методом в работе [8]. Однако высказанное там предположение о возможности подавления естественной оптической активности электротогиацией, очевидно, противоречит физическому смыслу самих эффектов высших порядков.

Электротогиация в кристаллах AgGaS_2 и CdGa_2S_4 исследовалась нами при распространении света в направлении $\langle 011 \rangle$ и действии электрического поля E_x . В этом случае из выражений (3), (4) следует, что изменение скалярного параметра ΔG в направлении $\langle 011 \rangle$ вследствие линейной электротогиации для обоих кристаллов определяется выражением

$$\Delta G = \gamma_{41} E_x. \quad (5)$$

При указанной геометрии эксперимента для кристаллов как с симметрией $42m$, так и с симметрией $\bar{4}$ электротогиация сопровождается линейным электрооптическим эффектом, усложняющим (как и естественное двулучепреломление) наблюдение ее в чистом виде. В некоторой степени указанные трудности можно преодолеть благодаря наличию в кристаллах AgGaS_2 и CdGa_2S_4 точки инверсии знака двулучепреломления λ_i [1—3] и особенностям электрооптического эффекта в ее окрестности. Действительно, в кристаллах с симметрией $\bar{4}2m$ и $\bar{4}$ при действии поля в направлении $\langle 100 \rangle$ и распространении света вдоль $\langle 011 \rangle$ изменяется только n_e :

$$\Delta n_e(45^\circ) = n_e^3(45^\circ) r_{41} E_x / 2, \quad (6)$$

где $n_e(45^\circ) = n_0 n_e \sqrt{2}/\sqrt{n_0^2 + n_e^2}$ — показатель преломления необыкновенной волны в направлении $\langle 011 \rangle$ в отсутствие поля, r_{41} — компонента тензора линейного электрооптического эффекта в матричной форме.

Тогда возникающее в точке λ_i двулучепреломление с учетом оптической активности можно записать в виде

$$\Delta n = \sqrt{(\rho\lambda/\pi)^2 + [n_e^3(45^\circ) r_{41} E_x/2]^2}. \quad (7)$$

Учитывая, что $(\rho\lambda/\pi)^2 \gg [n_e^3(45^\circ) r_{41} E_x/2]^2$, получим

$$\Delta n = \frac{\pi}{\rho\lambda} \left[\left(\frac{\rho\lambda}{\pi} \right)^2 + \frac{1}{8} n_e^6(45^\circ) (r_{41} E_x)^2 \right], \quad (8)$$

т. е. линейный электрооптический эффект приобретает квадратичный характер. Вследствие этого в окрестности точки λ_i смещение экстремумов интерференционно-поляризационного спектра не зависит от знака поля и происходит, как показывает эксперимент, в сторону длинных волн. При этом смещение интерференционных полос существенно уменьшается с приближением к точке λ_i , а соответствующая ей полоса остается на месте. Следовательно, в точке λ_i электрооптическим эффектом можно пренебречь и для описания электротогиляции воспользоваться соотношением

$$\Delta\rho = \frac{\pi}{n\lambda} \gamma_{41} E_x. \quad (9)$$

Экспериментальное исследование электротогиляции проводилось нами при комнатной температуре с помощью поляризационной системы с монохроматором ЗМР-3. В качестве поляризаторов применялись призмы Глана — Томсона, одна из которых закреплялась в угломерном устройстве СТ-9, позволяющем измерять углы поворота призмы-анализатора с точностью $15''$. Кристаллы выращивались методом Бриджмена — Стокбаргера. Размеры образцов в направлениях $\langle 100 \rangle$ и $\langle 011 \rangle$ составляли для AgGaS_2 $d_{(100)} = 9,420$ мм, $d_{(011)} = 7,595$ мм и для CdGa_2S_4 $d_{(100)} = 11,120$ мм, $d_{(011)} = 8,660$ мм. Постоянное электрическое поле прикладывалось с помощью медных электродов, находящихся в свободном контакте с поверхностями кристалла.

Исследуемые образцы устанавливались между скрещенными поляризационными призмами в положение погасания при широко открытой спектральной щели. По существу, эксперимент состоял в измерении углов поворота анализатора в положения последовательной компенсации просветления оптико-поляризационной системы, возникающего вследствие естественной оптической активности и электротогиляции при λ_i . Естественное удельное вращение плоскости поляризации света в направлении $\langle 011 \rangle$ для AgGaS_2 составляло 261,2 град/мм, а для CdGa_2S_4 — 4,7 град/мм, т. е. вдвое меньше, чем в направлении $\langle 100 \rangle$. Согласно [1, 2] для AgGaS_2 при $\lambda_i = 498$ нм $n = 2,685$, $g_{11} = 3,88 \cdot 10^{-3}$, а для CdGa_2S_4 при $\lambda_i = 489$ нм $n = 2,510$, $g_{11} = 6,35 \cdot 10^{-5}$.

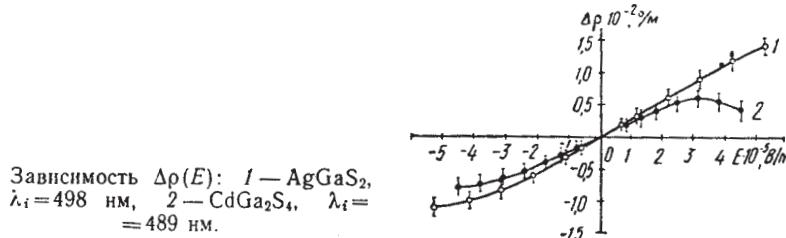
Результаты экспериментального исследования электротогиляции в кристаллах AgGaS_2 и CdGa_2S_4 приведены на рисунке. Видно, что при $|E| \leq 2,5 \cdot 10^5$ В/м изменение удельного вращения $\Delta\rho$ пропорционально полю и при переполяризации изменяет знак. Отметим, что при линейном электрооптическом эффекте изменение азимута поляризации света имело бы квадратичный характер. При увеличении поля линейный характер зависимостей $\Delta\rho(E)$ для обоих кристаллов нарушается, что характерно для полупроводниковых кристаллов и наблюдалось нами раньше для кристаллов $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$ [9]. Определенные по формуле (9) коэффициенты электротогиляции γ_{41} для AgGaS_2 и CdGa_2S_4 равны соответственно $2,03 \cdot 10^{-12}$ и $1,52 \cdot 10^{-12}$ м/В.

В заключение проведем теоретическую оценку соотношения между электротогиляционными коэффициентами для кристаллов AgGaS_2 и

CdGa_2S_4 . Автор [10] показал, что нелинейную гирационную восприимчивость $\chi_g^{NL} = \gamma_{ij}/4\pi$ (которая формально определяется как обычная нелинейная оптическая восприимчивость $\chi^{NL} = r_{ij}/4\pi$) можно выразить через высокочастотную $\chi(\omega) = (n^2 - 1)/4\pi$ и низкочастотную $\chi(0) = (\epsilon - 1)/4\pi$ линейные восприимчивости с помощью соотношения

$$\chi_g^{NL} = \Delta_g(\omega) [\chi(\omega)]^2 \chi(0), \quad (10)$$

где $\Delta_g(\omega)$ — коэффициент, который остается почти постоянным для многих материалов. Это соотношение формально совпадает с тем, которое



обычно используется для оценки нелинейной оптической восприимчивости (правило Миллера):

$$\chi^{NL} = \Delta(\omega) [\chi(\omega)]^2 \chi(0), \quad (11)$$

$\Delta(\omega)$ — коэффициент (постоянная Миллера), который также постоянный для широкого класса веществ и имеет порядок примерно 10^{-12} м/В. В [10] показано, что отношение $\Delta_g(\omega)/\Delta(\omega)$ приблизительно равно отношению $G/(n^2 - 1)$.

Известно [6] также, что естественная оптическая активность возникает в результате изменения фазы поля излучения на расстоянии порядка размеров структурной единицы a материала (атомные или молекулярные размеры). Поэтому параметр G , рассчитываемый в различных моделях, всегда меньше $n^2 - 1$ примерно во столько раз, во сколько раз a меньше λ . Таким образом, можно записать следующие соотношения:

$$\frac{a}{\lambda} \approx \frac{\gamma_{ij}}{r_{ij}} \approx \frac{\Delta_g(\omega)}{\Delta(\omega)} \approx \frac{G}{n^2 - 1}. \quad (12)$$

Показатели преломления кристаллов AgGaS_2 и CdGa_2S_4 примерно одинаковые, однако параметр G в кристаллах AgGaS_2 на два порядка больше. Следовательно, и γ_{41} в кристаллах AgGaS_2 должно быть, в крайнем случае, на порядок больше, чем γ_{41} в CdGa_2S_4 . Проведенные нами экспериментальные исследования показывают, что электрогоириационные коэффициенты в кристаллах тиогаллата серебра и кадмия примерно одинаковы; при этом наблюдается значительное отклонение (почти на четыре порядка) от предсказанного в [10] (примерно 10^{-16} м/В) значения электрогоириационного коэффициента.

SUMMARY. Electrogryation coefficients γ_{41} are determined for AgGaS_2 and CdGa_2S_4 crystals at wavelengths of 498 and 489 nm, which correspond to inversion points of the birefringence sign: $\gamma_{41} = 2.03 \cdot 10^{-12}$ м/В and $\gamma_{41} = 1.52 \cdot 10^{-12}$ м/В.

1. Влох О. Г., Царик А. В. Оптическая активность тиогаллата кадмия.— УФЖ, 1981, 26, 7, 1087—1090.
2. Влох О. Г., Царик А. В. Оптические свойства нелинейных кристаллов AgGaS_2 и CdGa_2S_4 .— Вестн. Львов. ун-та. Сер. физ., 1982, 16, 13—34.
3. Влох О. Г., Головей М. Й., Царик А. В. Особенности дисперсии электро- и пьезооптических коэффициентов кристаллов тиогаллата серебра.— УФЖ, 1982, 27, 4, 595—598.
4. Желудев И. С. Аксинальные тензоры третьего ранга и описываемые ими физические явления.— Кристаллография, 1964, 9, 4, 501—505.

5. *Влох О. Г.* Параметрические явления в кристаллооптике (электрооптика и электрогоиризация): Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук. М., 1978. 46.
6. *Борн М.* Оптика. Киев: Гостехиздат, 1937. 795.
7. *Най Дж.* Физические свойства кристаллов и их описание при помощи тензоров и матриц. М.: Мир, 1967. 385.
8. *Бокутъ Б. В., Сотский Б. А.* Об одной возможности управления углом поворота плоскости поляризации излучения.— ЖПС, 1973, 19, 5, 926—928.
9. *Влох О. Г., Царик А. В.* Влияние электрического поля на поляризацию света в кристаллах $\text{Bi}_{12}\text{SiO}_{20}$, $\text{Bi}_{12}\text{GeO}_{20}$, NaBrO_3 .— УФЖК, 1977, 22, 6, 1027—1030.
10. *Müller A.* Magnitude of electrogyratory effects.— Phys. Rev. B, 1973, 8, 12, 5902—5908.

Львов. гос. ун-т им. Ив. Франко

Получено 03.01.83